# 講座 レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション 3. EUV 光源や ICF におけるレーザープラズマ相互作用の初期過程 ーレーザーアブレーションー

## 3. Initial Process of Laser-Plasma Interaction in the Extreme Ultra-Violet Light Source and the Inertial Confinement Fusion Plasmas — Laser Ablation —

砂原 淳

SUNAHARA Atsushi 公益財団法人レーザー技術総合研究所 (原稿受付:2013年4月26日)

物質にレーザーを照射すると,照射された物質表面は気体やプラズマとなって噴出する.この"レーザーア ブレーション"の時間発展を記述する計算機シミュレーションのモデルについて考える.レーザーアブレーショ ンにおいてターゲットとなる物質はレーザー照射開始時に固体や液体であることが多く,レーザー照射により気 体やプラズマへと状態が変化する.そのため、レーザー照射初期の固体状態からプラズマ状態に至るまでの幅広 い密度・温度領域カバーするモデルが必要になる.本章ではレーザーアブレーションの計算機シミュレーション で広く用いられている輻射流体力学モデルをベースに,物質の状態方程式や電子の輸送,電子とイオンまたは格 子振動とのエネルギー緩和,レーザーの伝播,吸収,輻射輸送など,重要な物理過程の扱い方について説明する. さらに,固体状態からプラズマ状態までの幅広い密度・温度領域をどのように記述するかについて述べる.また, レーザー照射された物質がレーザーパルス初期にどのように電離してプラズマ状態に至るのかを自由電子の発生 を中心に簡潔に述べる.

Keywords:

nano-second laser ablation, radiation hydrodynamic simulation, two-temperature model, thermal conduction, radiation transfer

## 3.1 はじめに

極端紫外(Extreme Ultra-Vioket:EUV)光源やレーザー 核融合プラズマにおけるレーザープラズマ相互作用の初期 素過程のモデリングの現状と課題を示すのが本章の目的で ある.EUV光源であれば金属であるスズのドロップレット (液体または固体),レーザー核融合であれば内側のDT の核融合燃料層と外側のプラスチック(CH)アブレーター からなる燃料ペレットにレーザーを照射する.いずれも初 期にはプラズマでない状態からプラズマへと時間発展す る.このレーザー照射初期のプラズマ生成やその後の時間 発展はどのように扱うべきだろうか.

本章ではまず,どのようにプラズマが生成されるのか? という問題について,自由電子の生成を中心に記述する. ここでは多光子吸収やトンネル電離,逆制動放射が重要に なる.続いて,プラズマの時間発展をどのように計算する かについて,現状のモデルを説明する.ここではターゲッ トにレーザーが照射され,吸収されたレーザーエネルギー がどのように物質中に広がり,物質の密度や温度の変化に 結びつくのかを輻射流体力学モデルをベースに考える.そ して初期にはプラズマではない状態からプラズマ状態まで の幅広い領域の物性をどのように統一的に記述するかについて考える.

## 3.2 自由電子の生成

プラズマ状態を固体,液体,気体に次ぐ第4の物質の状 態として例える際, 我々はプラズマを"電離している状態" として他の3つの状態と区別している[1]. レーザー生成 プラズマという場合,レーザーをターゲット物質に照射 し、電離度が低い物質状態から高い状態へと遷移させるこ とこそがレーザーによるプラズマ生成過程といえる. 金属 のように金属内の原子間を比較的自由に動くことができる 電子(これを伝導帯電子、または完全にポテンシャルフ リーではないが、原子間を自由に動けるという意味で自由 電子と呼ぶことにする)が存在する場合はレーザーを照射 する以前から、ターゲット物質にはある程度の電離度があ り、物質内に自由電子が既に存在するものとして以後の レーザー吸収の素過程を考えればよい.しかし、伝導帯に 電子が存在せず、禁制帯にのみ存在する誘電体の場合には "最初の1個目の自由電子"がどのようにできるかを考え る必要がある. その場合の電離はレーザー強度にもよる

Theory and Computation team, Institute for Laser Technology, Suita, OSAKA 565-0871, Japan

author's e-mail: suna@ile.osaka-u.ac.jp

Lecture Note

が、多光子吸収 (Multi-photon absorption) によって生じる ことが多い[2].  $\varepsilon_I$  をイオン化に必要なエネルギーポテン シャルギャップ、光子のエネルギーを $h\nu$ とすると、  $m > int[\varepsilon_I/h\nu+1]$ の条件を満たすm 個以上の光子が同時 に遷移に寄与することにより、禁制帯から伝導帯への電子 の遷移が生じる. 1 µm の波長の光子はほぼ1 eV のエネル ギーを持つから、物質のエネルギーギャップが 10 eV 程度 であるとすると、10個以上の光子が同時に遷移に寄与する 必要がある. ほとんどの場合で最初の自由電子を生成する 物理過程は多光子吸収である[2]が、現実のターゲット物 質には不純物が含まれていることが多く、もっと小さいエ ネルギーギャップが生じ、1 個の光子でも自由電子を生成 する場合もある.

一方、レーザー強度がさらに高くなり、電子が束縛され ているポテンシャル障壁そのものが電場の影響を受けて歪 むと、ポテンシャル障壁が実効的に低くなる.このとき電 子はトンネル効果により、ポテンシャル障壁の外に出るこ とが可能になる.これをトンネル電離(tunnelionization)ま たは電界電離(field ionization)という.

多光子吸収,トンネル電離のどちらも光電離吸収過程で ある. KeldyshはKeldysh parameter γと呼ばれるフリーパ ラメータを導入して多光子電離とトンネル電離レートを統 一的に扱う式を導いた[3]. Keldysh parameter γ は

$$\gamma = \frac{\omega}{\omega_{\rm t}} = \frac{\omega\sqrt{2m_{\rm e}I}}{e\,\mathcal{E}} = \sqrt{\frac{I}{2U}} = \frac{1}{2K_0F},\tag{1}$$

で与えられ, ω はレーザーの(角) 周波数, ωt は電子がポ テンシャルをトンネルする周波数, E は振動電場の振幅,  $K_0 = I/(\hbar\omega)$ はイオン化ポテンシャルIのイオン化に 必要な光子hωの数, FはF= $\mathcal{E}/(\kappa^2 \mathcal{E}_a)$ ,  $\kappa = \sqrt{I/I_{\rm H}}$ ,  $\mathcal{E}_a = m_e^2 e^{5} / \hbar^4 = 5.14 \times 10^9 \, \text{V/cm}, \ I_H = 13.6 \, \text{eV} \ \Columbus \delta[4].$ また, U はポンデラモーティブ ポテンシャル (ponderomotive potential)  $(\sigma \mathfrak{s} \mathfrak{h}), U = e^2 \mathcal{E}^2 / (4m_r \omega^2), m_r = m_e/2 \ (\sigma \mathfrak{s} \mathfrak{s})$ る.よって, γ= {(イオン化ポテンシャル) / (ポンデラ モーティブ ポテンシャル) } 1/2 ともいえる. γ ≪1 であるほ ど、トンネルする電子からみると、定常的なレーザーの電 場がかかり、ポテンシャル障壁が下がることによってトン ネル電離が生じやすくなる.反対にγ>1では多光子電離 が生じやすい. また, トンネル電離では最外殻の電子から 電離するが、多光子吸収電離では主量子数npが小さい程断 面積が大きく、内殻からの電離が生じる. プラズマ生成の 際,電離以外の過程を含めた電子の数密度neの時間発展は 次の式で与えられる[5].

$$\frac{\partial n_{\rm e}}{\partial t} = \nu_{\rm i} n_{\rm e} + W_m I^m n - \nu_a n_{\rm e} - \nu_{\rm R} n_{\rm e} + \nabla \left( D \,\nabla n_{\rm e} \right). \tag{2}$$

ここでは多光子吸収を考え,電離m個の光子によって $m\hbar\nu > \epsilon_I$ となるから,電離レートは $W_mI^m$ とする.nを中性粒子またはイオンの数密度, $\nu_i$ は衝突電離レート, $\nu_a$ は電子付着レート, $\nu_R$ は再結合レート,最後は拡散項である.多光子吸収またはトンネル電離によりひとたび自由電子が生成されると,レーザーの電場で振られた自由電子が

中性粒子またはイオン粒子と衝突することにより振動エネ ルギーを熱化してエネルギーを得る.この過程を逆制動放 射(Inverse-bremsstrahlung)という.エネルギーを得た電 子は原子に衝突し,電子衝突電離(electron impact ionization)して,電子数は増加する.そのとき,励起やイオン化 に使われる以上のレーザーエネルギー吸収が生じると,電 子衝突電離が連続的に生じ,雪崩的に電離が進む.これを 電子雪崩(electron avalanche)という.これにより自由電 子数が急速に増加し,初期プラズマが生成される.

## 3.3 輻射流体力学モデル

レーザーアブレーションを記述する流体近似のモデルと して次に示す一流体二温度の輻射流体力学モデル,または 単に二温度モデル (Two Temperature Model)[6,7]が広く 用いられている.

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \,\nabla \cdot \boldsymbol{v} \,, \tag{3}$$

$$\frac{D \mathbf{v}}{Dt} = \nabla \left( p_{\mathrm{i}} + p_{\mathrm{e}} \right), \tag{4}$$

$$\rho c_{\rm vi} \frac{DT_{\rm i}}{Dt} = -p_{\rm thi} \nabla \cdot \boldsymbol{v} - Q_{\rm ei}, \qquad (5)$$

$$\rho c_{\rm ve} \frac{DT_{\rm e}}{Dt} = -p_{\rm the} \nabla \cdot \boldsymbol{v} + Q_{\rm ei} + \nabla \cdot (\kappa_{\rm e} \nabla T_{\rm e}) + S_{\rm e}.$$
(6)

 $\rho$  は 質 量 密 度, v は 速 度,  $T_i$ ,  $T_e$  は そ れ ぞ れ 格子 振動 (phonon) またはイオン (ion) の温度, 電子 (electron) の 温 度 で ある.  $p_i = p_i(\rho, T_i)$  は 格子 振 動 また はイオ ン の 圧 力,  $p_e = p_e(\rho, T_e)$  は 電 子 圧 力 で あ り,  $p_{thi} = p_{thi}(\rho, T_i) = T_i \left(\frac{\partial p_i}{\partial T_i}\right)_{\rho}$ ,  $p_{the} = p_{the}(\rho, T_e) = T_e \left(\frac{\partial p_e}{\partial T_e}\right)_{\rho}$ 定義される. これらはそれぞれ密度, 温度の関数として, 状態方程式モデルに基づいて与えられる.  $Q_{ei}$  は電子と格 子振動またはイオンと電子とのエネルギーの衝突緩和 (relaxation),  $S_e$  はレーザー加熱, 輻射加熱など, 単位体積 あたり単位時間あたりの外部から電子へのエネルギー入力 を表す.  $\kappa_e$  は電子の熱伝導度 (thermal conductivity) であ る.  $c_{vi} = c_{vi}(\rho, T_i)$ ,  $c_{ve}(\rho, T_e)$  はそれぞれ, イオンと電子の 比熱 (specific heat) である. これも圧力と同じく, 密度・ 温度の関数としてモデルで与えられる.

この一流体二温度モデルは、電子とイオンを一体となっ て動く流体とみなし、イオンまたは格子振動と、電子のそ れぞれのエネルギー式を考えるため、電子間、イオン間 (または格子振動間)のエネルギー緩和時間より長い時間 スケールを扱うのに有効である.電子とイオンで電荷分離 が生じるような場合や、フェムト秒レーザー照射時に、電 子がマクスウェル分布になる緩和時間よりもレーザー照射 のパルス幅が短かい場合など、明らかに適用範囲外の問題 を除き、多くの問題に適用されている.しかし現実には、 式の中で使われる圧力や比熱、熱伝導係数やレーザー吸収 率等の物性値が正しく与えられるか?という大きな問題が ある.物性値データが計測され、データベース化されてい ることもあるが、往々にしてデータが限られていたりす る.これらを順に考察する.

### 3.3.1 状態方程式

レーザーアブレーションのシミュレーションの状態方程 式はQuotidian Equation of State:QEOS[8]が広く使われて いる.また、いくつかの物質についてはLos Alamos研究所 のSESAMEテーブル[9]が利用できる.比熱や熱伝導係数 などの物性値については産業技術総合研究所の分散型デー タベースも利用できる[10].いずれにしても、固体からプ ラズマまでの全てを精度よくカバーする状態方程式のモデ ルは未だ探求されつづけており、詳細は本講座第2章を参 照していただきたい.

## 3.3.2 電離度

次に電離度について考える. レーザープラズマ中の電離 度は Collisional Radiative Steady State (CRSS) に基づいて 計算されることが多い[11]. これはプラズマ中の衝突過 程,輻射過程を考慮したレート方程式を定常を仮定して解 くもので、高密度極限では局所熱平衡 (Local thermal equilibrium: LTE) になり、低密度極限ではコロナ平衡 (Corona Equilibrium: CE) になる[12].図1にシンプルな CRSS で計算したアルミの電離度を示す. 高密度低温側で はLTEであるが、高温もしくは低密度になると相対的に輻 射過程が衝突過程に比べて無視できなくなり、衝突輻射平 衡 (Collisional Radiative Equilibrium: CRE) になる. さら に低密度になると衝突で励起され、放射脱励起するコロナ 平衡になる. コロナ平衡になると電離度は密度に依存しな くなる. 図から, 密度・温度領域は LTE, CRE, CE の 3 つの領域に分かれることがみて取れる. 固体のターゲット にレーザーを照射すると最初はLTEの状態にあるが,加熱 され, 膨張したプラズマは CRE 領域に向かう. ほとんどの アブレーションでは固体(典型的なイオン密度 10<sup>22</sup> cm<sup>-3</sup>) から膨張気体もしくはプラズマ(典型的なイオン密度 10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>) に一気に膨張するが,温度が低いままであれば LTE ですべてをカバーできる.

LTE であればいくつかの方法で比較的簡単に電離度を 計算できる. 例えば,  $T = T_e$  として Saha-Eggert 方程式

$$\frac{n_{\rm e}n_{r+1}}{n_r} = \frac{2U_{r+1}(T)}{U_r(T)} \left(\frac{m_{\rm e}k_{\rm B}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{I_{\rm r}-\Delta I_r}{k_{\rm B}T}\right),\tag{7}$$

で与えられる[13].  $U_r$ ,  $U_{r+1}$  はそれぞれ r 価, r+1 価のイ オンの分配関数 (partition function) である.  $n_r$  は r 価に 電離した原子の数密度で, r = 0は中性原子, r = 1は 1 価電 離した原子を意味する.  $n_e$  は電子の数密度を表す.  $I_r$  は r 価からr+1 価へ電離する際のイオン化エネルギー,  $\Delta I_r$ はイオン化ポテンシャルの低下 (potential lowering) であ る. hはプランク定数,  $m_e$  は電子の質量である. 実際に電 離度を求めるには分配関数  $U_r$ ,  $U_{r+1}$  が必要である.

また,LTEで固体ターゲット等のような高密度の場合は Thomas-Fermiモデルに基づいた電離度評価も可能であ り,電離度のフィッティング公式等が利用可能である



図1 CRSS による AIの平均電離度〈Z〉の計算例.LTE, CRE, CE に分かれる.破線は領域の区分がわかりやすいように付け たものである.

[11].そこで、現実的なレーザーアブレーションのシミュ レーションでは初期プラズマは Saha-Eggert や Thomas-Fermiモデルで電離度を計算し、低密度、高温部分はCRSS で計算したものに切り替えるということになる。CRSS が 原理的にはすべての密度・温度領域をカバーするはずであ るが、すべての準位間のレート係数を正確に考慮すること は容易でない。

## 3.3.3 電子の衝突周波数

次に、熱伝導やレーザー吸収など、多くのモデルで登場 する電子の衝突周波数 ν について考えてみる.実際の計算 では電子と相互作用する相手が格子振動なのか、それとも イオンなのかで計算に使用する物性が大きく異なるが、そ れらをつないで、固体からプラズマまでを統一的に扱う.

物質状態が固体であれば電子と格子振動との衝突が生 じ,電子-格子振動の衝突周波数は

$$\nu_{\rm p} = K \frac{e^2}{\hbar v_{\rm F}} \frac{k_{\rm B} T_{\rm i}}{\hbar},\tag{8}$$

となる.  $v_{\rm F}$  は縮退した電子気体のフェルミ面における速度 で  $v_{\rm F} = (3\pi^2 n_e)^{1/3} \hbar/m_e$  である.  $n_e$  は電子の数密度, K は実 験を再現するように調整されるパラメータである. Ramis [14]によればAlでK = 18.8 である. また物質がプラズマで あれば電子とイオンとの衝突が支配的となり,電子とイオ ンの衝突周波数は

$$\nu_{\rm e} = \frac{4\sqrt{2\pi}Zn_{\rm e}e^4\ln\Lambda}{3\sqrt{m_{\rm e}}(k_{\rm B}T_{\rm e})^{3/2}},\tag{9}$$

で与えられる.現実の計算では固体から,固体とプラズマ の中間に位置するいわゆる Warm Dense Matter 領域を経 てプラズマに至るすべてを計算する必要がある場合が多 い.固体からプラズマ領域までをカバーする電子の衝突周 波数 $\nu$ を統一的に記述することは容易でなく,現実的な方 法としては, $\nu_p$ と $\nu_e$ の調和平均を採るというのが一つの方 法である[15].この場合,電子と格子振動との衝突周波数  $\nu$ は

$$\nu^{-1} = \nu_{\rm p}^{-1} + \nu_{\rm e}^{-1},\tag{10}$$

とする.また,実際の計算では電子-電子衝突も考慮する 必要がある[16].

## 3.3.4 電子熱伝導

次に電子熱伝導について考える.熱伝導率 κе は一般に

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) = \frac{1}{3} C_{\rm e}(T_{\rm e}) v(T_{\rm e}) \ell(T_{\rm e}) n_{\rm e}, \qquad (11)$$

で与えられ[17],  $C_e$  は単位体積あたりの電子の定積熱容量で $C_e = \rho c_{ve}$ である[17].  $\ell$  は粒子の平均自由行程  $\ell = v_{th}/\nu_e$ である.  $v_T$  は熱速度である.  $v = v_T$  として,式 (12)変形すると

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) = \frac{C_{\rm e} v_{\rm T}^2}{3\nu_{\rm e}},\tag{12}$$

となる. 熱速度 $v_{\rm T}^2 = k_{\rm B}T_{\rm e}$ より,電子-イオン衝突周波数が 支配的なプラズマ極限では $\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) \propto T_{\rm e}^{5/2}$ となる. 電荷中 性条件等が考慮されるため,まったく同じ式にはなら ないが, Spitzer の電子熱伝導係数と同じ形,  $\kappa_{\rm Spitzer} = \kappa_0 n_e k_{\rm B}^2 T_e / (m_e \nu_{\rm Spitzer})$ になる[15].また,金属の固 体などでは縮退していることを考慮し,電子熱伝導係数は

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}, T_{\rm i}) = \frac{C_{\rm e}}{3\nu_{\rm e}} \left( v_{\rm F}^2 + \frac{3k_{\rm B}T_{\rm e}}{m_{\rm e}} \right)$$

$$= \frac{\pi^2 n_{\rm e} k_{\rm B}^2 T_{\rm e}}{6\nu_{\rm e} \varepsilon_{\rm F}} \left( v_{\rm F}^2 + \frac{3k_{\rm B}T_{\rm e}}{m_{\rm e}} \right),$$
(13)

と見積もられる[7].ここで、電子比熱  $C_{\rm e} = (\pi^2/2) n_e k_{\rm B}^2 T_e / \epsilon_{\rm F},$  $\epsilon_{\rm F}$  はフェルミエネルギー、 $\epsilon_{\rm F} = \frac{1}{2} m_e v_{\rm F}^2$ である.

## 3.3.5 電子とイオンの温度緩和

電子とイオンとの温度緩和は係数 $\gamma$ を用いて  $Q_{ei} = \gamma(T_i - T_e)$ と表される.ここで $\gamma$ は

$$\gamma = \frac{3m_{\rm e}k_{\rm B}}{m_{\rm i}^2}\nu_{\rm e},\tag{14}$$

で与えられ[15], *m*<sub>i</sub> はイオンの質量である. *v*<sub>e</sub> に*v*<sub>Spitzer</sub> を代入すれば、プラズマにおける電子-イオンの緩和係数 になる[18].

## 3.3.6 輻射輸送

次に輻射輸送について概要を記す.より丁寧な解説は文 献[19]を参照されたい.輻射輸送は一般的には空間3次 元,運動量空間3次元の6次元の位相空間でボルツマン方 程式を解くことになるが,計算負荷が大きすぎて現実的で ない.そのため,何らかの近似を用いて輻射輸送を現実的 な精度で解くという方法が採られる.

輻射輸送の0次と1次のモーメント式は次のように表される.

$$\frac{\partial E_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot F_{\nu} = 4\pi \eta_{\nu} - c \chi_{\nu} E_{\nu}, \qquad (15)$$

$$\frac{\partial \mathbf{F}_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{P}_{\nu} = -c \left( \chi_{\nu} + \sigma_{\rm s} \right) E_{\nu}, \qquad (16)$$

ここで  $E_{\nu}$  は輻射エネルギー  $h\nu$  の輻射エネルギー密度であ り,  $\mathbf{F}_{\nu}$  は輻射エネルギー流束,  $\mathbf{P}_{\nu}$  は輻射テンソルである.  $4\pi\eta_{\nu}$  は放射率,  $\chi_{\nu}$  は吸収係数,  $\sigma_{s}$  は散乱係数である. この ままだと式が閉じないため, テンソル  $P_{\nu}$  を Eddington テン ソル  $\mathbf{f}_{\nu}$  を用いて  $P_{\nu} = \mathbf{f}_{\nu}E_{\nu}$  と表すようにする. 輻射場が等 方的であれば  $\mathbf{f}_{\nu} = (1/3)\mathbf{I}$  となる.  $\mathbf{I}$  は単位テンソルである. 等方的な輻射場  $\mathbf{f} = (1/3)\mathbf{I}$  を仮定し, さらに  $\frac{\partial F_{\nu}}{\partial t} = 0$  とする と最も簡単な拡散近似における輻射輸送の式を導出するこ とができる.

$$\frac{\partial E_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot (D_{\nu} E_{\nu}) = 4\pi \eta_{\nu} - c \chi_{\nu} E_{\nu}.$$
(17)

ここで,  $D_{\nu} = \frac{c}{3\chi_{\nu}}$ である.しかしながら, 輻射場を等方的

と仮定したために,非等方的な極限ではエネルギー流束を 正確に評価することができない.そのため,電子熱伝導の 時と同様に,非物理的な解を避けるための熱束制限を行 う.輻射の場合には $F_{\nu} = cE_{\nu}$ が自由エネルギー流束となる から,完全等方的な輻射場を仮定したエネルギー流束 qと調和平均をとることにより,

$$D_{\nu} = \frac{c}{3\chi_{\nu} + \frac{|\nabla E_{\nu}|}{E_{\nu}}},\tag{18}$$

とする.これにより,輻射場が等方的極限( $|\nabla E|/E \ll 1$ ) と非等方極限の両極限で物理的に正しい解を得ることがで きる.このモデルは熱束制限拡散近似(Flux-limited diffusion approximation)とよばれ,簡便であるが,ほどほどの 精度で計算できるとして広く使われている.

また,輻射輸送方程式の右辺に用いる放射率 (emissivity),吸収率 (absorption coefficient) は輻射輸送を解く際 に非常に重要であるが,ここでは割愛する.文献[12]に詳 しい記述がある.

## 3.3.7 レーザー吸収

レーザーを金属に照射すると、レーザーは臨界密度 (critical density) までしか伝播しない. z方向に伝播する直 線偏光のレーザー電場をE(z) は

$$\frac{\partial^2 E(z)}{\partial z^2} + \frac{\varepsilon(\omega, z)\omega^2 E(z)}{c^2} = 0,$$
(19)

のヘルムホルツ方程式に従う.ここで $\omega$ はレーザーの(角) 周波数,  $\epsilon(\omega, z)$ は誘電関数である.z > 0を金属とすると, 電場 E(z)は金属表面 Z = 0 で E(z = 0) として,

$$E(z) = E(0) \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right), \qquad (20)$$

で減衰する.ここで、金属における電場の侵入深さ、即ち スキン長 $\delta$ は $\delta = i \frac{1}{\varepsilon^{1/2} \omega} c$ となる.プラズマの誘電関数は

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_{\rm pe}}{\omega(\omega + i\nu)}$$
$$= \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \tag{21}$$

$$=\left(1-rac{\omega_{
m pe}^2}{\omega_{
m pe}^2+
u^2}
ight)+i\left(rac{
u\omega_{
m pe}^2}{\omega^{3+}
u^2\omega}
ight),$$

である. ここで $\omega$  はレーザーの周波数,  $\omega_{pe}$  はプラズマ周波数,  $\nu$  は電子の衝突周波数である. これからスキン長  $\delta$  は  $\nu/\omega \ll 1$  かつ  $\omega/\omega_{pe} \ll 1$  のときに

$$\delta = \frac{c}{\omega_{\rm pe}},\tag{22}$$

となる. 複素屈折率  $\tilde{n} = \sqrt{\epsilon} = n + ik$  を考えると

$$n = \sqrt{\frac{\varepsilon_1 + \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}}{2}}, \qquad (23)$$

$$k = \sqrt{\frac{-\varepsilon_1 + \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}}{2}}, \qquad (24)$$

となり、これからターゲット表面における反射率 R が求まる.

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2} \,. \tag{25}$$

ここからレーザーの吸収率 $\alpha$ は $\alpha = 1 - R$ によって

$$\alpha = 1 - R = 1 - \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2} = \frac{2k^2}{(n-1)^2 + k^2}, \quad (26)$$

と見積もることができる[20].また、ターゲットの加熱 $Q_L(z,t)$ は

$$Q_{\rm L}(z,t) = \frac{1}{2} Re\{\sigma(z,t)\} |E|^2, \qquad (27)$$

でありターゲット表面におけるレーザー強度をI(z=0,t)とすると

$$Q_{\rm L}(z,t) = b\alpha I(z=0,t)\exp\left(-bz\right),\tag{28}$$

となる[21]. ここで $b = 4\pi k/\lambda$ で、 $\lambda$ はレーザーの波長である.

加熱されたターゲット表面が噴き出して比較的低密度気 体/プラズマが生成されるとレーザーの臨界密度以下の状 態が現れる.そこでは逆制動放射によってレーザーが吸収 される.逆制動放射は自由電子が中性原子やイオンなどに より散乱される際に光を出す制動放射の逆過程である.電 子-中性原子との衝突における吸収係数 κ<sup>en</sup> は

$$\kappa_{\rm IB}^{\rm en} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)\right] \sum_{j} Q_{j} n_{\rm e} n_{j}, \qquad (29)$$

で与えられ[22,23], jは中性粒子の種別,  $Q_j$ は電子が j原子と衝突する間に光を吸収する断面積であり,  $10^{-36}$  cm<sup>5</sup>のオーダーである.  $n_j$ は中性原子の数密度であ る.電子とイオンの衝突による逆制動放射吸収係数  $\kappa_{\rm E}^{\rm ei}$  は

$$\kappa_{\rm IB}^{\rm ei} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)\right] \frac{4e^6\lambda^3}{3hc^4m_{\rm e}}$$
(30)

$$\times \left(\frac{2\pi}{3m_{\rm e}k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)^{1/2} n_{\rm e} \sum_i z_i^2 n_i g_i ,$$

で、 $z_i \ge n_i$ はイオンの価数と密度、 $\lambda$ はレーザーの波長、  $g_i$ はガウントファクターである.

### 3.4 逆制動放射の電子密度スケール長依存性

レーザー光の吸収の問題はレーザープラズマ応用におい て重要である。例えば EUV 光源ではレーザーのエネル ギーをプラズマに吸収させ, EUV 発光として取り出す が,レーザーから EUV 光への高い変換効率が求められる ため、レーザー吸収率が十分高いことが不可欠である。ア ブレーションプラズマの密度分布をn(x) = n<sub>crit</sub> exp(-x/L) と仮定する。ここで n<sub>crit</sub> は臨界密度であり、レーザー波長 によって決まる。L は電子密度のスケール長である。真空 側よりレーザーが入射し、伝播するに従い、プラズマの密 度上昇とともに、レーザー吸収量は増加する。レーザー光 は臨界密度まで到達すると反射され、真空側へと跳ね返 り、再びエネルギーをプラズマに付与しながら真空側へと 戻っていく。逆制動放射を仮定して全体の吸収率 a<sub>abs</sub> を

$$\alpha_{\rm abs} = \frac{I_{\rm in} - I_{\rm out}}{I_{\rm in}} = 1 - \exp\left(-\int_0^L \kappa_{\rm IB} dz\right) \tag{31}$$

として定義する.ここで $I_{in}$ ,  $I_{out}$ はそれぞれ, プラズマに入 射するレーザー強度,吸収されずプラズマから反射されて 出て行く際のレーザー強度である. $n_e = 0$ から $n_{crit}$ まで積 分すると

$$\alpha_{\rm abs} = 1 - \exp\left\{-\frac{8}{3} \frac{\nu_{\rm ei}(n_{\rm crit})L}{c}\right\}$$
(32)

となる[25]. ここではレーザーはターゲット面に対して垂 直に入射するものとした. 斜め入射の場合は垂直軸から $\theta$ だけ斜めに入射したとするとレーザー光は臨界密度 $n_{crit}$ まで到達できなくなり,  $n_e = n_{crit} \cos^2(\theta)$ までしか入射し なくなる. 局所的な逆制動放射の吸収率は密度の2乗に比 例するから臨界密度が低下すると吸収率も減少する. その ため, 平板ターゲットにレーザーを入射するのと球ター ゲットを照射するのではレーザーの吸収率は大きく異な る.

またレーザー吸収率はレーザー波長に大きく依存する. 図2にNd:YAGレーザー(波長1.06  $\mu$ m)と, CO<sub>2</sub>レーザー (波長10.6  $\mu$ m)をの吸収率をスケール長*L*と電子温度の関数としてプロットする.

図2より,Nd:YAGに比べ,CO<sub>2</sub>レーザーは極端にレー ザーの吸収率が低いことが見て取れる.これはNd:YAG に比べて臨界密度n<sub>crit</sub>が2桁小さいためである.そのため, CO<sub>2</sub>レーザーで充分なレーザー吸収を得ようとすると,ス ケール長Lを増加させるしかない.一次元の等温膨張を仮 定すると,スケール長Lは音速と膨張時間の積で決まるた め,レーザーのパルス幅を増加させると増加する.即ち, ロングパルスの方がレーザー吸収率は増大しやすいと考え られる.しかしながら,実際には一次元膨張と見なせる



図 2 Nd:YAG レーザーと  $CO_2$  レーザーのレーザー吸収率のス ケール長依存性. 温度は  $T_e = 50 \text{ eV}$  に設定した.

(プラズマの膨張サイズ)≪(レーザーのスポットサイズ) が成立するのは比較的短いレーザーパルスに限られ,ロン グパルスでは1次元円柱的な膨張ではなく、3次元球のよ うにプラズマは広がる.そのためレーザーパルスを増加さ せてもスケール長Lが増加しにくくなる.次世代の半導体 リソグラフィー用の光源して開発が進んでいる EUV 光源 ではメインのレーザーとして CO<sub>2</sub> レーザーを用いるた め、吸収率を増加させるために、別のレーザーで長いス ケール長Lのプラズマを生成してからCO<sub>2</sub>レーザーを照射 するダブルパルス照射が考案されている[26].

## 3.5 電子熱伝導と輻射輸送の組み合わせ

高い原子番号を持つ物質では一般的により多くの光が放 射されるために電子熱伝導よりも輻射によるエネルギー輸 送が支配的になる.輻射の平均自由行程は電子よりも長く なる事が多い.そのため,低い原子番号の物質,例えばプ ラスチック等に高い原子番号の物質を微量添加し,より高 密度領域に吸収されたエネルギーを運ばせるようにするこ ともできる.図3にプラスチックターゲットの例を示す. 右からレーザーをターゲットに照射するとアブレーション プラズマが真空側に膨張する.これは電子熱伝導によりア ブレーションが駆動される例である.

次にプラスチックに微量(原子数比3%)の臭素(Br)を 添加したターゲットにレーザーを照射すると図4のように アブレーションが2段階で生じる.まず,レーザーエネル ギーが臨界密度付近で吸収され,吸収されたエネルギーが 電子熱伝導により運ばれる.加熱されたプラズマ中の臭素 が多くの輻射を出し,輻射によってエネルギーがより高密 度方向に運ばれる.これにより左側のアブレーションフロ ントが高密度側に形成される.このアブレーションは輻射 によって駆動されている.

この2段階アブレーション構造全体をダブルアブレー ション構造と呼ぶ.2段階の密度構造をもつダブルアブ レーション構造はここの例のように高Z物資を添加する場 合だけでなく、中~高Zのターゲットにナノ秒のレーザー



図3 プラスチック(CH)ターゲットに右から波長 0.53 μmの レーザーを照射した際の密度ρ,イオン温度 Τ<sub>i</sub>,電子温度 T<sub>e</sub>,輻射の輝度温度 T<sub>r</sub>分布[27].



図4 臭素を原子数比3%添加した臭素化プラスチックターゲットに右から波長0.53µmのレーザーを照射した際の密度ρ, イオン温度 T<sub>i</sub>,電子温度 T<sub>e</sub>,輻射の輝度温度 T<sub>r</sub>分布[27].

を照射すると形成される.図4の斜線部分(2つのアブ レーション間の距離)は時間的に発展する.レーザー核融 合ではこのダブルアブレーション構造を流体不安定性の抑 制に用いる研究が進んでいる[27].また,レーザー加速な ど薄膜をターゲットを用いる実験でも,超高強度レーザー のプリパルスによってダブルアブレーション構造が出現す ることが計算で確認されている[28].

#### 3.6 まとめ

レーザープラズマの初期プラズマ生成からその後の時間 発展に至るまでの計算に必要な物理モデルを簡潔に述べ た.輻射輸送における輻射の放射率,吸収率や状態方程式 で原子過程がきわめて重要になるが,本章ではほとんど割 愛した.また工学的応用で重要になるレーザー吸収率の問 題と,輻射を用いたアブレーション構造の制御について記 述した.レーザープラズマ相互作用における初期プラズマ 生成のモデルは改良が続けられており,今後さらに精度が 上がっていくと思われる.

## 参考文献

- [1] S. Eliezer and Y. Eliezer, *The Fourth State of Matter* (IOP Pub., 2001).
- [2] 三上勝太, "光学材料レーザー損傷の温度依存性に関す る研究"博士学位論文(大阪大学大学院工学研究 科., 2013).
- [3] L.V. Keldysh, Soviet Physics JETP 20, 1307 (1965).
- [4] V.S. Popov, Physics-Uspekhi 47, 855 (2004).
- [5] L.J. Radziemski and D.A. Cremers, *Laser-induced plasmas and applications* (Marcel Dekker Inc., 1989).
- [6] S.I. Anisimov et al., Soviet Physics JETP 39, 375 (1974).
- [7] S. Elezer, The interaction of high-power lasers with plasmas
- (Institute of Plasma Physics Pub., 2002). [8] R.M. More *et al.*, Phys. Fluids **31**, 3059 (1988).
- [9] S.P. Lyon and J.D. Johnson, Los Alamos National Laboratory Tech. Rep. No. LA-UR-92-3407 (1992).
- [10] http://riodb.ibase.aist.go.jp/TPDB/DBGVsupport/
- [11] D. Saltzmann, *Atomic Physics in Hot Plasmas* (Oxford University Press, 1998).
- [12] 浜口智志他:プラズマ・核融合学会編『プラズマ原子 分子過程ハンドブック』第9章,第10章,第14章(大阪 大学出版会,2011)
- [13] H.W. Drawin and P. Felenbok, Data for plasmas in local

thermodynamic equilibrium (Gauthier-Villars., 1965).

- [14] R. Ramis *et al.*, Computer Physics Communications 183, 637 (2012).
- [15] K. Eidmann et al., Phys. Rev. E 62, 1202 (2000).
- [16] P.S. Shternin and D.G. Yakovlev, Phys. Rev. D 74, 043004 -1-8 (2006).
- [17] C. Kittel:キッテル固体物理学入門 第8版 (丸善, 2005).
- [18] L. Spitzer Jr., 完全電離気体の物理 Physics of Fully Ionized Gases (コロナ社, 1963).
- [19] 大西直文: プラズマ・核融合学会誌 88,467 (2012).
- [20] 新井武二:レーザー加工の基礎工学(丸善, 2006).
- [21] R. Fang et al., Materials Transactions 51, 1156 (2010).
- [22] X.L. Mao et al., J. Appl. Phys. 74, 4915 (1993).
- [23] A. Bogaerts and Z. Chen, Spectrochimica Acta Part B 60, 1280 (2005).
- [24] B. Wu and Y.C. Shin, J. Appl. Phys. 99, 084310-1-8 (2006).
- [25] W.L. Kruer, *The Physics of Laser Plasma Interactions* (Frontier in Physics., Westview press, 2003).
- [26] K. Nishihara et al., Phys. Plasmas 15, 056708-1-11 (2008).
- [27] S. Fujioka et al., Phys. Rev. Lett. 92, 195001-1-4 (2004).
- [28] A. Sunahara and K.A. Tanaka, Fusion Eng. Des. 85, 935 (2010).

